PATENT ABSTRACTS OF JAPAN

(11)Publication number:

2002-198461

(43)Date of publication of application: 12.07.2002

(51)Int.CI.

H01L 23/12

H05K 1/11

H05K 3/34 H05K 3/42

(21)Application number: 2000-398117

(71)Applicant: SUMITOMO METAL ELECTRONICS

DEVICES INC

(22)Date of filing:

27.12.2000

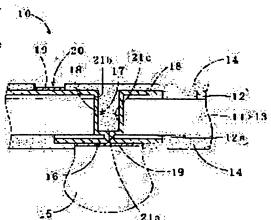
(72)Inventor: FUJI NOBUO

(54) PLASTIC PACKAGE AND ITS MANUFACTURING METHOD

(57)Abstract:

PROBLEM TO BE SOLVED: To provide a plastic package for forming an external connection terminal pad section by punching a small hole for circulating plating liquid to copper foil that becomes the bottom section of a via hole, stably forming copper plating in the via hole, and at the same time blocking the small hole by the formed copper plating, and to provide the manufacturing method of the plastic package.

SOLUTION: In the ball-grid-array type plastic package 10 that has the external connection terminal pad 16 for connecting a solder ball 15 on one surface of a core substrate 13 where the copper foil 12 and 12a that becomes the circuit is applied to both the surfaces of the insulating base 11, the external connection terminal pad 16 includes a section where the small hole 21a formed at the copper foil 12a on one surface of the via hole 17 being provided on the core substrate 13 is blocked by copper plating 18.



LEGAL STATUS

[Date of request for examination]

[Date of sending the examiner's decision of rejection]

[Kind of final disposal of application other than the examiner's decision of rejection or application converted registration]

[Date of final disposal for application]

[Patent number]

[Date of registration]

[Number of appeal against examiner's decision of rejection]

[Date of requesting appeal against examiner's decision of rejection]

[Date of extinction of right]

Copyright (C); 1998,2003 Japan Patent Office

(12)公開特許公報(A)

(II)特許出願公開番号 特開2002-198461

(P2002-198461A) (43)公開日 平成14年7月12日(2002.7.12)

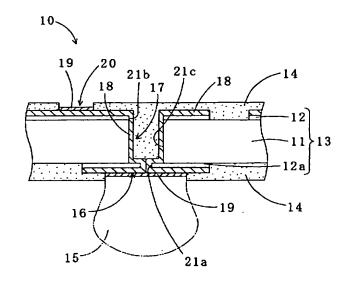
(51) Int. Cl. ⁷	識別記号	FI デーマコート (参考)
H01L 23/12	. 501	HO1L 23/12 501 W 5E317
•		H05K 1/11 H 5E319
H05K 1/11		3/34 501 E
3/34	501	3/42 620 A
3/42	620	H01L 23/12 F
	審査請求	: 未請求 請求項の数4 OL (全6頁) 最終頁に続く
(21) 出願番号	特願2000-398117(P2000-398117)	(71) 出願人 391039896
		株式会社住友金属エレクトロデバイス
(22) 出願日	平成12年12月27日 (2000. 12. 27)	山口県美祢市大嶺町東分字岩倉2701番1
		(72) 発明者 藤 信男
		山口県美祢市大嶺町東分字岩倉2701番1
		株式会社住友金属エレクトロデバイス内
		(74) 代理人 100090697
		弁理士 中前 富士男
		Fターム(参考) 5E317 AA01 AA24 BB01 BB12 CC31
		CD23 CD25 CD34 GG16
		5E319 AA03 AA07 AC02 AC15 AC17
	•	AC20 BB02 CC22 GG15

(54) 【発明の名称】プラスチックパッケージ及びその製造方法

(57) 【要約】

【課題】 ビアホールの底部となる銅箔にめっき液の循環を可能とする小孔を穿設しておき、ビアホール内の銅めっきを安定して形成させると同時に形成した銅めっきで小孔を閉塞して外部接続端子パッド部を形成するプラスチックパッケージ及びその製造方法を提供する。

【解決手段】 絶縁性基材11の両面に回路基板となる 銅箔12、12aを貼ったコア基板13の一方側の面に 半田ボール15接続用の外部接続端子パッド16を備え るボールグリッドアレイ型のプラスチックパッケージ1 0において、外部接続端子パッド16は、コア基板13 に設けられたピアホール17の一方側の面の銅箔12a に形成された小孔21aを銅めっき18で閉塞してなる 部分を含んでいる。



2

【特許請求の範囲】

【請求項1】 絶縁性基材の両面に回路基板となる銅箔を貼ったコア基板の一方側の面に半田ボール接続用の外部接続端子パッドを備えるボールグリッドアレイ型のプラスチックパッケージにおいて、前記外部接続端子パッドは、前記コア基板に設けられたピアホールの前記一方側の面の銅箔に形成された小孔を銅めっきで閉塞してなる部分を含んでいることを特徴とするプラスチックパッケージ。

1

【請求項2】 請求項1記載のプラスチックパッケージにおいて、前記ピアホールの前記一方側の銅箔に形成された小孔の孔径は、他方側の面の銅箔及び前記絶縁性基材に貫通形成された抜き孔の径よりも小さいことを特徴とするプラスチックパッケージ。

【請求項3】 絶縁性基材の両面に銅箔を貼ったコア基 板の一方側の面に半田ボール接続用の外部接続端子パッ ドを備えるボールグリッドアレイ型のプラスチックパッ ケージの製造方法において、前記コア基板の他方側の銅 箔面より穿設し、前記絶縁性基材を貫通する抜き孔を形 成し、前記コア基板の一方側の面に設けられている前記 20 銅箔を堰部とし、しかも該堰部の実質的中央部分を小孔 とする貫通孔を形成する工程と、前記コア基板の両面側 に設けられている銅箔の表面及び前記貫通孔に銅めっき を施して導体層を形成すると共に、前記小孔を閉塞して 非貫通孔からなるピアホールを形成する工程と、前記コ ア基板の一方側及び他方側に施された前記導体層に所定 のエッチング処理を行って導体配線パターンを形成する 工程と、前記ピアホール位置に対応して一方側の前記導 体配線パターンに形成される外部接続端子パッドを除い て一方側及び他方側の所定部分にソルダーレジスト膜を 30 形成する工程とを有することを特徴とするプラスチック パッケージの製造方法。

【請求項4】 請求項3記載のプラスチックバッケージの製造方法において、前記小孔の孔径は前記貫通孔に施す銅めっき厚みの2倍以下であることを特徴とするプラスチックパッケージの製造方法。

【発明の詳細な説明】

[0001]

【発明の属する技術分野】本発明は、コア基板の一面側に外部接続端子パッドを有するプラスチックパッケージ 40及びその製造方法に係り、より詳細には、コア基板の貫通孔を銅めっきで閉塞し、ビアホール直下に半田ポール接続用の外部接続端子パッドを有するプラスチックパッケージ及びその製造方法に関する。

[0002]

【従来の技術】近年の半導体素子の高性能化、小型化に ともない、半導体素子を搭載するためのプラスチックパ ッケージには、外部接続端子の多端子化、半導体素子の 実装性、低コスト化、放熱特性、低インピーダンス化等 の観点から、ボールグリッドアレイ型のプラスチックパ 50 ッケージが多く用いられている。このボールグリッドアレイ型のプラスチックパッケージの半田ボール接続用の外部接続端子パッドの形成場所はピアホール導体と接続させて、ピアホールから離れたところに形成されていたが、この状態では、半導体素子の高密度化に伴うパッケージ寸法の大型化を抑えることができないので、ピアホールの上に直接外部接続端子パッドを形成する方法が進められている。

【0003】このビアホール上の外部接続端子パッドの 10 形成には、従来の貫通型のピアホールの内部を樹脂、導 電性ペースト又はめっき等で充填する方法が採用されて いる。具体的には、ビアホールに樹脂で孔埋めを行い、 樹脂の表面に無電解銅めっき及び電解銅めっきを形成す る、ピアホールに導電性ペーストで孔埋めを行い、直接 電解銅めっきを形成する、ピアホールに特殊な添加剤又 はパルス波形の電源を用いて直接めっきによって孔埋め する、ピアホールの中に柱状にめっきを成長させるピア ポスト法で形成する等の方法がある。しかしながら、ビ アホールの中に充填物を埋め込んで形成する場合には、 充填後にピアホールの開口部を平坦に研磨する必要があ り、工程の増加とコストアップの要因となっている。ま た、ビアホール径が小さく、プラスチックパッケージの 厚みが薄くなると研磨が非常に難しくなり、厚みが0. 15以下になると平坦に研磨することが不可能に近くな る。そこで、微小なピアホールや厚みの薄いプラスチッ クパッケージの場合には、従来の貫通型のピアホールの 一方の開口部を塞いだ形のブラインドピアとするのが有 効な方法として採用されている。

[0004]

【発明が解決しようとする課題】しかしながら、前述したような従来のプラスチックパッケージ及びその製造方法では、未だ解決すべき次のような問題があった。

(1) ピアホールの開口部の一方側が塞がれたブラインドピアは、銅めっきを施す時にめっき液のピアホールの底部への供給がされにくく、ピアホール内のめっき厚みが薄くなったり、ピアホール内に気泡が溜まってめっきが形成されない場合が発生する。

(2) ピアホールのアスペスト比(長さ/径)が大きく(1.0以上)なると、ピアホール内のめっき液の流れが極端に悪くなり、めっき厚みが薄くなったり、めっきの形成されないところが発生し、安定してプラインドピア内に銅めっきが形成できない。

本発明は、このような事情に鑑みてなされたものであって、ピアホールの底部となる銅箔にめっき液の循環を可能とする孔を穿設しておき、ピアホール内に銅めっきを安定して形成させると同時に形成する銅で孔を閉塞して外部接続端子パッド部を形成するプラスチックパッケージ及びその製造方法を提供することを目的とする。

[0005]

【課題を解決するための手段】前記目的に沿う本発明に

係るプラスチックパッケージは、絶縁性基材の両面に回 路基板となる銅箔を貼ったコア基板の一方側の面に半田 ボール接続用の外部接続端子パッドを備えるボールグリ ッドアレイ型のプラスチックパッケージにおいて、外部 接続端子パッドは、コア基板に設けられたピアホールの 一方側の面の銅箔に形成された小孔を銅めっきで閉塞し てなる部分を含んでいる。これにより、小孔からめっき 液を流入させてビアホール内に銅めっきを安定して形成 させ、同時に銅めっきでピアホール底部の銅箔部の小孔 を閉塞させて、外部接続端子パッド部を有するプラスチ 10 ックパッケージを提供することができる。ここで、ビア ホールの一方側の銅箔に形成された小孔の孔径は、他方 側の面の銅箔及び絶縁性基材に貫通形成された抜き孔の 径よりも小さいのが好ましい。これにより、形成された 銅めっき厚み分で銅箔の小孔を閉塞させ、確実に非貫通 孔からなるピアホールを有するプラスチックパッケージ

【0006】前記目的に沿う本発明に係るプラスチック パッケージの製造方法は、絶縁性基材の両面に銅箔を貼 ったコア基板の一方側の面に半田ボール接続用の外部接 20 続端子パッドを備えるボールグリッドアレイ型のプラス チックパッケージの製造方法において、コア基板の他方 側の銅箔面より穿設し、絶縁性基材を貫通する抜き孔を 形成し、コア基板の一方側の面に設けられている銅箔を 堰部とし、しかも堰部の実質的中央部分を小孔とする貫 通孔を形成する工程と、コア基板の両面側に設けられて いる銅箔の表面及び貫通孔に銅めっきを施して導体層を 形成すると共に、小孔を閉塞して非貫通孔からなるピア ホールを形成する工程と、コア基板の一方側及び他方側 に施された導体層に所定のエッチング処理を行って導体 30 配線パターンを形成する工程と、ピアホール位置に対応 して一方側の導体配線パターンに形成される外部接続端 子パッドを除いて一方側及び他方側の所定部分にソルダ ーレジスト膜を形成する工程とを有する。これにより、 めっき液の流れをよくして貫通孔の内壁に銅めっきを安 定して形成させることができ、同時に銅めっきでピアホ ール底部の銅箔部の小孔を閉塞することができるので、 銅厚の均一なブラインドピアを形成できる。また、小孔 を有する貫通孔に銅めっきを行うので、小孔からめっき 液が流入してめっき液の流れがよく、アスペスト比に関 40 係なく貫通孔の壁面に一定の厚みの銅めっきを施すこと ができる。ここで、小孔の孔径は貫通孔に施す銅めっき 厚みの2倍以下であるのがよい。これにより、析出する 銅でピアホール底部の銅箔部の小孔を確実に閉塞でき、 銅箔部に外部接続端子パッドを形成できる。

[0007]

【発明の実施の形態】続いて、添付した図面を参照して、本発明を具体化した実施の形態につき説明し、本発明の理解に供する。ここに、図1は本発明の一実施の形態に係るプラスチックパッケージの部分拡大側断面図、

図2は同プラスチックパッケージのコア基板の貫通孔の説明図、図3(A)~(E)は本発明の一実施の形態に係るプラスチックパッケージの製造方法を説明する部分拡大側断面図である。

【0008】図1に示すように、本発明の一実施の形態 に係るプラスチックパッケージ10はボールグリッドア レイ型であって、絶縁性基材の一例であるプラスチック 基材11の両面それぞれに回路基板となる銅箔12、1 2 a を貼り付けたコア基板13の一方側の面に、ソルダ ーレジスト膜14の開口部から露出した半田ボール15 接続用の外部接続端子パッド16を備えている。そし て、この外部接続端子パッド16は、コア基板13に設 けられたビアホール17の一方側の面の銅箔12aに形 成された小孔21aを無電解銅めっきと電解銅めっきか らなる銅めっき18で閉塞してなる部分を含んでいる。 また、外部接続端子パッド16の銅めっき18上には、 銅めっき18の酸化を防止するため、及び半田ポール1 5の接着性をよくするために、ニッケルめっき及び金め っきからなるカバーめっき19が施されている。なお、 外部接続端子パッド16が形成される面とは反対側の面 にも、ソルダーレジスト膜14の開口部から露出し、半 導体素子とポンディングワイヤで接続されるワイヤポン ドパッド20等が形成されており、この部分にもニッケ ルめっき及び金めっきからなるカバーめっき19が施さ

【0009】図2に示すように、コア基板13の銅箔12aに形成される小孔21aの孔径Aは、コア基板13の銅箔12に形成された抜き孔21b、及びプラスチック基材11に形成された抜き孔21cの孔径Bよりも小さい。これにより、銅めっき液は小孔21a、抜き孔21b、21cからなる貫通孔21を通してよく流動するので、貫通孔21の内側面に銅がよく析出して銅めっき18が形成され、しかも、銅箔12aの小孔21aは銅めっき18により閉塞される。

【0010】次いで、図3を参照して、本発明の一実施の形態に係るプラスチックパッケージの製造方法を説明する。先ず、図3(A)に示すように、1層又は多層の高耐熱性のBT樹脂(ピスマイレイミドトリアジンを主成分にした樹脂)やポリイミド樹脂等からなるプラスチック基材11の両面に、銅箔12、12aを接合してコア基板13を形成する。コア基板13に貼り付けられる銅箔12、12aの厚みは、通常10~70 μ mであり、銅の純度は、99.8%以上のものを使用している。

【0011】図3(B)に示すように、コア基板13の他方側の面の銅箔12の表面を薄く(約 5μ m程度)エッチングしてレーザー照射時の反射を抑えてレーザーの吸収を良好にしてから炭酸ガスレーザーを用いてコア基板13の他方側の面から、例えば、 18μ secを1回と 10μ secを4回のサイクルショットを行うことで

50

10

コア基板13に貫通孔21を穿設する。すなわち、コア 基板13の他方側の銅箔12に抜き孔21bをあけ、プ ラスチック基材11を貫通する抜き孔21cを形成し、 コア基板13の一方側の面の銅箔12aを堰部22と し、この堰部22の実質的中心部に抜き孔21b、21 cより小径の小孔21aを形成する。炭酸ガスレーザー のレーザー強度の調整、両面の銅箔12、12aのそれ ぞれの厚み、及び銅箔12aの表面状態によって、小孔 21 a の孔径を任意の大きさに調整させて穿孔すること ができる。

【0012】図3(C)に示すように、小孔21a、抜 き孔21b、21cからなる貫通孔21が穿設されたコ ア基板13にパラジウム等の触媒を付与後、ホルマリン を還元剤とする強アルカリ浴中で無電解銅めっきを施 す。これにより、貫通孔21の内側面に形成された無電 解銅めっきの導体膜を介してコア基板13の両面表層が 電気的に導通状態となる。次いで、無電解銅めつきが施 されたコア基板13を、例えば、硫酸銅、ピロリン酸等 からなるめっき浴中に陰極側の被めっき物として配置 し、陽極側に銅板を配設し、電圧を印加することで、コ 20 ア基板13の無電解銅めっきが施されている表層及び貫 通孔21に金属銅を析出させ、電解銅めっきの被膜を形 成する。銅箔12、12aの表面上及び貫通孔21の壁 面上に無電解銅めっき及び電解銅めっきからなる銅めっ き18を施して導体層を形成する。この銅めっき18に よって、小孔21aが閉塞されて非貫通孔からなるビア ホール17が形成される。

【0013】図3(D)に示すように、コア基板13表 面の銅めっき18の上の両全面に形成されたフォトレジ スト膜に導体配線パターン形成のためのパターンマスク 30 を合わせ、紫外線露光を行い、現像を行って、導体配線 パターン以外の部分のフォトレジスト膜を削除すること で、エッチングレジストマスクを形成し、塩化第二鉄溶 液、塩化第二銅溶液、アルカリエッチャント、過酸化水 素-硫酸系エッチャント等のエッチング液を噴射して、 エッチングレジストマスクで覆われていない部分の銅め っき (無電解銅めっき及び電解銅めっき) 18及び銅箔 12、12 aをエッチングする。エッチングを行った 後、導体配線パターンを覆っているエッチングレジスト マスクの表面に剥離液をスプレーで噴射し、フォトレジ 40 ストを膨潤させながら洗い流すことで、剥離、除去して 導体配線パターン23を形成する。

【0014】図3(E)に示すように、導体配線パター ン23の形成されたコア基板13の両面側に、例えば、 半田ボール接続用の外部接続端子パッド16や、半導体 素子とボンディングワイヤで接続するのに使用するワイ ヤボンドパッド等が開口部から露出するようにソルダー レジスト膜14を形成する。ソルダーレジスト膜14に よって半田付着を防止したり、導体配線パターンへの汚 れ、傷、腐食等の防止をおこなっている。ここで、導体 50 り穿設し、絶縁性基材を貫通する抜き孔を形成し、コア

配線パターン23に形成されソルダーレジスト膜14の 開口部から露出した外部接続端子パッド16は、ピアホ ール17の底部となる銅箔12a及び小孔21aに施さ れた銅めっき18の外表面側に形成されている。更に、 この外部接続端子パッド1-6やワイヤボンドパッド等の 銅めっき18のソルダーレジスト膜14で覆われない部 分には、ニッケルめっき及び金めっきからなるカバーめ っき19を施す。

【0015】ここで、銅箔12aの堰部22の実質的中 心部に形成する小孔21aの孔径は、貫通孔21に施す 銅めっき18の厚みの2倍以下に形成するのがよい。銅 めっき18をするとき、銅箔12aに小孔21aが開い ているので、小孔21aから貫通孔21の中へのめっき 液の流動を可能とし、貫通孔21の壁面への銅の形成を 促進することができると共に、小孔12aの孔径が2倍 以下であれば、所望とするめっき厚みに形成することで 小孔21aを閉塞することができる。

【0016】なお、上述の図3(B)に示す、レーザー を用いたコア基板13への貫通孔21の穿設において は、コア基板13の他方側の面の銅箔12の表面を薄く エッチングしてからレーザー照射を行っているが、これ に限定されるものではない。 貫通孔 2 1 の穿設は、他方 側の面の銅箔12の表面にレーザーの熱効率を向上する ことができるシート、例えば、三菱ガス化学製のレーザ ーシート (商品名) 等を貼り付けてからレーザーで貫通 孔21を穿設することもできる。この場合は、銅箔12 を薄くすることを必要としない。

【0017】また、予め他方側の面の銅箔12上の抜き 孔21bをエッチングで穿設しておいて、レーザーの出 力を下げて銅箔12に傷を与えないようにし、この銅箔 12をレーザーマスクとするコンフォーマルマスク法で 貫通孔21を穿設することもできる。更に、この方法に おいては、一方側の面の銅箔12aをエッチングして小 孔21aを穿孔しておくこともできる。

[0018]

【発明の効果】請求項1、2記載のプラスチックパッケ ージにおいては、外部接続端子パッドは、コア基板に設 けられたピアホールの一方側の面の銅箔に形成された小 孔を銅めっきで閉塞してなる部分を含んでいるので、貫 通孔に銅を安定して形成させ、同時に銅めっきで貫通孔 底部の銅箔部の小孔を閉塞して外部接続端子パッド部を 形成できる。特に請求項2記載のプラスチックパッケー ジにおいては、ピアホールの一方側の銅箔に形成された 小孔の孔径は、他方側の面の銅箔及び絶縁性基材に貫通 形成された抜き孔の径よりも小さいので、形成された銅 の厚みで小孔を閉塞し、確実に非貫通孔からなるピアホ ールを形成することができる。

【0019】請求項3、4記載のプラスチックパッケー ジの製造方法においては、コア基板の他方側の銅箔面よ

基板の一方側の面に設けられている銅箔を堰部とし、し かも堰部の実質的中央部分を小孔とする貫通孔を形成す る工程と、コア基板の両面側に設けられている銅箔の表 面及び貫通孔に銅めっきを施して導体層を形成すると共 に、小孔を閉塞して非貫通孔からなるピアホールを形成 する工程と、コア基板の一方側及び他方側に施された導 体層に所定のエッチング処理を行って導体配線パターン を形成する工程と、ビアホール位置に対応して一方側の 導体配線パターンに形成される外部接続端子パッドを除 いて一方側及び他方側の所定部分にソルダーレジスト膜 10 を形成する工程とを有するので、めっき液の流動がよく でき、貫通孔の壁面に銅めっきを安定して形成させるこ とができ、銅の析出と共に貫通孔底部の銅箔部の小孔を 閉塞することができるので、銅箔部に外部接続端子パッ ド部を備えたプラスチックパッケージを製造できる。特 に、請求項4記載のプラスチックパッケージの製造方法 においては、小孔の孔径は貫通孔に施す銅めっき厚みの 2倍以下であることで、析出する銅の厚みで貫通孔底部

の銅箔部の小孔を確実に閉塞できる。

【図面の簡単な説明】

【図1】本発明の一実施の形態に係るプラスチックパッケージの部分拡大側断面図である。

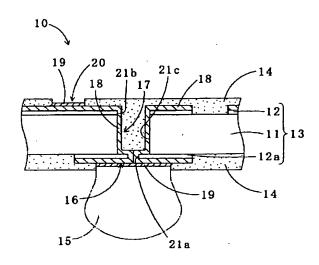
【図2】同プラスチックパッケージのコア基板の貫通孔の説明図である。

【図3】(A)~(E)は本発明の一実施の形態に係るプラスチックパッケージの製造方法を説明する部分拡大側断面図である。

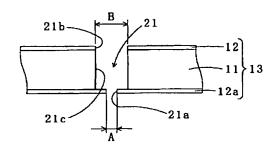
) 【符号の説明】

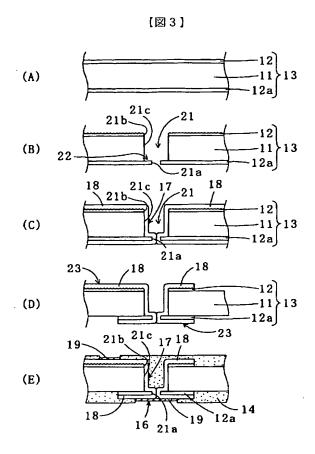
10:プラスチックパッケージ、11:プラスチック基材、12、12a:銅箔、13:コア基板、14:ソルダーレジスト膜、15:半田ボール、16:外部接続端子パッド、17:ピアホール、18:銅めっき、19:カバーめっき、20:ワイヤボンドパッド、21:貫通孔、21a:小孔、21b、21c:抜き孔、22:堰部、23:導体配線パターン

【図1】



【図2】





フロントページの続き

(51) Int. Cl. 1

識別記号

F I H O 1 L 23/12 テーマコード(参考)

 \mathcal{L}